Se	Search Notes		

Application/Control	Ño.
•	

10/693,802

Examiner

Jon D. Epperson

Applicant(s)/Patent un	dei
Reexamination	

EGGEN ET AL. Art Unit

1639

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner

	v .		,
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		,	
		•	

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner

DATE 10/31/2005	EXMR
10/31/2005	JDE
1	
3/28/06	JDE,
1/21/07	. JDE
	1/21/07